PC-8929 ① ISR7"举代的标刊例

(19)

Europäisches Patentamt **European Patent Office** Office européen des brevets



(12)

### EP 0 741 196 A1 (11)

## **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag: 06.11.1996 Patentblatt 1996/45

(51) Int. Cl.6: C23C 16/40, C23C 16/44

(21) Anmeldenummer: 96106983.8

(22) Anmeldetag: 03.05.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten: AT DE FR GB IE IT

(30) Priorität: 05.05.1995 DE 19516669

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 80333 München (DE)

(72) Erfinder:

- Gabric, Zvonimir 85604 Zorneding (DE)
- · Spindler, Oswald, Dr. rer. nat. 85591 Vaterstetten (DE)

(54)Verfahren zur Abscheidung einer Siliziumoxidschicht

(57) Vorgeschlagen wird ein Verfahren zur Abscheidung einer Siliziumoxidschicht mittels einer ozonaktivierten Gasphasenabscheidung unter Verwendung von Tetraethylortosilikat (TEOS), bei dem ein anfänglich hohes Gasflußverehältnis von TEOS zu Ozon zunehmend zu einem kleinen stationären Verhältnis geändert wird. Es ergibt sich eine homogene Siliziumoxidschicht.

30

#### Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Abscheidung einer Siliziumoxidschicht.

1

Siliziumoxidschichten können unter anderem nach 5 dem sogenannten TEOS (Tetraethylortosilikat)-Verfahren mittels einer Gasphasenabscheidung (CVD) hergestellt werden. Bekannt ist, daß die Gasphasenabscheidung durch Zugabe von Ozon im Gasfluß aktiviert wird. Nachteilig an dem ozonaktivierten TEOS-Prozeß sind die unterschiedlichen Abscheidecharakteristiken in Abhängigkeit von dem Basismaterial. So ist die Abscheiderate auf einem thermischen Oxid niedriger als auf Silizium.

Die Veröffentlichung K. Fujino, Y. Nishimoto, N. Tokumasu und K. Maeda: Dependence of Deposition Characteristics on Base Materials in TEOS and Ozone CVD at Atmospheric Pressure, J. Electrochem. Soc., Vol. 138, No. 2, February 1991, p. 550 schlägt als Verbesserung vor, zunächst eine erste Schicht bei einer niedrigen Ozonkonzentration abzuscheiden und danach eine zweite Schicht in der gewünschten Schichtdicke bei hoher Ozonkonzentration abzuscheiden. Dies hat den Nachteil, daß zwei getrennte Schichten entstehen, so daß nicht sicher verhindert werden kann, daß eine ungleichförmige Abscheidung unter Lunkerbildung und/oder Stöchiometrieschwankungen erfolgt. Darüberhinaus ist die prozeßtechnische Handhabung umständlich, da die Abscheideverhältnisse für beide Schichten neu ein gestellt werden müssen.

Auf der nachfolgend an die vorgenannte Veröffentlichung von den gleichen Autoren veröffentlichten Druckschrift: Surface Modification of Base Materials for TEOS/O<sub>3</sub> Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition, J. Electrochem. Soc., Vol. 139, No. 6, June 1992, p. 1690 ist bekannt, bei einer ozonaktivierten Siliziumoxid-Gasphasenabscheidung mittels TEOS ein Stickstoff- oder Argonplasma zu verwenden. Durch die Aussetzung der Oberflächen gegenüber dem Stickstoffplasma werden die Oberflächenenergien nivelliert, um so für den anschließenden eigentlichen TEOS-Prozeß eine gleichmäßige Bekeimung der abzuscheidenden Schicht zu erzielen. Bei der Verwendung von Argonplasma werden die Oberflächenenergien dadurch egalisiert, daß die unterschiedliche Oberflächenkonstitution durch Absputtern der inhomogenen Schicht beseitigt wird. Auch diese Prozesse führen zu einer mangelhaften Schichtqualität und zu einer ungenügenden Reproduzierbarkeit, so daß sie für einen Fertigungseinsatz nicht in Frage kommen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die vorgenannten Nachteile bei einem ozonaktivierten TEOS-Prozeß zu vermeiden.

Diese Aufgabe löst die Erfindung mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Weiterbildungen der Erfindung sind in Unteransprüchen gekennzelchnet.

Die Erfindung erzielt eine sehr homogene Siliziumoxidschicht ohne Stöchiometrieschwankungen dadurch, daß zu Beginn der Gasphasenabscheidung das Gasflußverhältnis von TEOS zu Ozon sehr hoch ist und anschließend geändert wird bis zum Erreichen eines stationären Verhältnisses, bei dem das Gasflußverhältnis von TEOS zu Ozon klein ist.

Typischerweise beträgt bei einem Ausführungsbeispiel das anfängliche Gasflußverhältnis von TEOS zum ozonhaltigen Gas etwa 10, während beim nach etwa 1 1/2 Minuten erreichten stationären Gasflußverhältnis der Wert 0.4 erreicht wird.

Es ist vorteilhaft, ausgehend vom anfänglichen Gasflußverhältnis, zunächst den TEOS-Gasfluß konstant zu halten und den Ozon-Gasfluß zu steigern. Während anschließend der Ozon-Gasfluß weiter bis zu seinem stationären Endwert gesteigert wird, kann der TEOS-Gasfluß bis zu seinem stationären Endwert verringert werden. Die Veränderung erfolgt deshalb vorzugsweise nichtlinear, aber auch eine lineare Veränderung des Verhältnisses ist möglich.

Durch die Steigerung des mit einem Ozongenerator erzeugten Ozon-Gasflussess nimmt gleichzeitig während dieser Startphase der Anteil von Sauerstoff am Gesamtgasfluß ab. Dies ist in der nachfolgenden Tabelle mit Prozeßparametern eines Ausführungsbeispiels in der ersten Spalte festgelegt, während die zweite und die dritte Spalte den Gasfluß des Ozons bzw. von TEOS angeben. Bei weitgehend konstantem O<sub>2</sub>/O<sub>3</sub>-Gasfluß verändert sich deshalb das Verhältnis dieser beiden Gase von einem niedrigen Ozonanteil zu einem hohen Ozonanteil.

Die Anderung des Verhältnisses von den anfänglichen Gasflußbedingungen zu den stationären Gasflußverhältnissen erfolgt vorzugsweise kontinuierlich, in der Praxis jedoch üblicherweise in zeitlichen Abstufungen. Um die für die Desensibilisierung des Abscheideprozesses erforderlichen Bedingungen zu verbessern, wird das anfängliche Gasflußverhältnis von TEOS zu Ozon zunächst langsam, danach aber vergleichsweise schnell zum stationären Endwert geändert. Während der gesamte Startprozeß bis zum Erreichen des stationären Endwerts etwa 1 1/2 Minuten dauert, ist etwa zur Hälfte dieser Gesamtzeit der anfängliche TEOS-Gesamtfluß noch konstant geblieben, während der ozonhaltige Gasfluß etwa das 2 1/2-fache des anfänglichen Wertes beträgt. Insgesamt beträgt deshalb das Verhältnis der Gasflüsse von TEOS zu Ozon zu diesem Zeitpunkt noch etwa 4. Durch die dann einsetzenden gegensinnigen Änderungen des TEOS-Gasflusses und des Ozon-Gasflusses wird der TEOS-Gasfluß am Ende des Startprozesses auf etwa 2/3 seines anfänglichen Wertes reduziert, während der Ozonfluß mehr als das 15-fache des anfänglichen Gasflusses beträgt.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über beispielhaft mögliche Prozeßparameter. Die nicht angeführten Parameter wie Druck und Temperatur entsprechen denen eines bekannten Standardprozesses, z. B. etwa 600 Torr und etwa 400 °C.

Zeit	02	03	TEOS
	[sccm]*	[sccm]	[sccm]
15″	5000	300	3000
11″	5000	500	3000
18″	5000	750	3000
15"	5000	1000	2800
12″	4000	2000	2600
9″	3000	3000	2400
6″	2000	4000	2200
3″	1000	5000	2000
Χ″		5000	2000

<sup>\*</sup> sccm = Standard cm3 Gasfiuß

- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, daß die Veränderung des Gasflußverhältnisses von TEOS zu Ozon stufenweise erfolgt.
- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7. dadurch gekennzeichnet, daß die Veränderung der Gasflußverhältnisse anfänglich langsam und dann nichtlinear zunehmend erfolgt.

#### Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Abscheidung einer Siliziumoxid- 25 schicht mittels einer ozonaktivierten Gasphasenabscheidung unter Verwendung Tetraethylortosilikat (TEOS), bei dem ein anfänglich hohes Gasflußverhältnis von TEOS zu Ozon zunehmend zu einem kleinen stationären Verhält- 30 nis geändert wird.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daß anfänglich der TEOS-Gasfluß ein mehrfaches des Ozon-Gasflus- 35 ses ist und beim stationären Verhältnis der Ozon-
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß ausgehend von 40 den anfänglichen Bedingungen der TEOS-Gasfluß vermindert und der Ozon-Gasfluß vergrößert wird.
- 4. Verfahren nach Anspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß ausgehend von 45 den anfänglichen Verhältnissen zunächst der ozonhaltige Gasfluß gesteigert wird und der TEOS-Gasfluß konstant bleibt.
- 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet, daß das stationäre Verhāltnis der Gasflüsse nach etwa 1 1/2 Minuten erreicht ist.
- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Veränderung des Gasflußverhälnisses von TEOS zu Ozon kontinuierlich erfolgt.

15

10

Gasfluß ein Mehrfaches des TEOS-Gasflusses ist.

3

50



# **EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT**

Nummer der Anmeldung

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE				EP 96106983.8	
Calegorie	Kennzelchnung des Dokume der maß	nts mit Angabe, sowert enfordertich, poblichen Terle		triift bruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL.6.)
·A	EP - A - 0 273 (APPLIED MATE) * Zusammen: Ansprüche	RIALS, INC.) fassung;	1-	8	C 23 C 16/40 C 23 C 16/44
A	EP - A - 0 23 (IBM DEUTSCHL * Zusammen Ansprüche	AND GMBH) fassung;	1-	8	
A	EP - A - 0 21 (FOCUS SEMICO SYSTEMS, INC.	NDUCTOR )	1-	8	
	* Zusammen Ansprüch			•	
		· ·			
					RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (M. CI 6)
					C 23 C
					; 
Der vo	orliegende Recherchenbericht wur	rde für alle Patentansprüche erstellt.	-		
Recherchenort Abschlußdatum der Recherche WIEN 23-07-1996					Prúler HAUK
X : von t Y : von t ande	EGORIE DER GENANNTEN D besonderer Bedeutung allein besonderer Bedeutung in Verl eren Veröffentlichung derselb notogischer Hintergrund ischnittliche Offenbarung	betrachtet nac	n dem Ani er Anmelo	melded dung ar	eent, das jedoch erst am oder atum verölfentlicht worden is igeführtes Dokument angeführtes Dokument
P:Zwis	chenliteratur criindung zugrunde liegende l	&: Mito heorien oder Grundsätze stur	rlied der ( imendes	gleiche Dokum	n Patentlamilie, Gborein- ent